

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC**

**60793-1-45**

Première édition  
First edition  
2001-07

---

---

**Fibres optiques –**

**Partie 1-45:  
Méthodes de mesure et procédures d'essai –  
Diamètre du champ de mode**

**Optical fibres –**

**Part 1-45:  
Measurement methods and test procedures –  
Mode field diameter**



Numéro de référence  
Reference number  
CEI/IEC 60793-1-45:2001

## Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

## Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

## Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- **Site web de la CEI ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))**
- **Catalogue des publications de la CEI**

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI ([www.iec.ch/catlg-f.htm](http://www.iec.ch/catlg-f.htm)) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- **IEC Just Published**

Ce résumé des dernières publications parues ([www.iec.ch/JP.htm](http://www.iec.ch/JP.htm)) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- **Service clients**

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: [custserv@iec.ch](mailto:custserv@iec.ch)  
Tél: +41 22 919 02 11  
Fax: +41 22 919 03 00

## Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

## Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

## Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- **IEC Web Site ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))**
- **Catalogue of IEC publications**

The on-line catalogue on the IEC web site ([www.iec.ch/catlg-e.htm](http://www.iec.ch/catlg-e.htm)) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- **IEC Just Published**

This summary of recently issued publications ([www.iec.ch/JP.htm](http://www.iec.ch/JP.htm)) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- **Customer Service Centre**

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: [custserv@iec.ch](mailto:custserv@iec.ch)  
Tel: +41 22 919 02 11  
Fax: +41 22 919 03 00

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC

60793-1-45

Première édition  
First edition  
2001-07

---

---

**Fibres optiques –**

**Partie 1-45:  
Méthodes de mesure et procédures d'essai –  
Diamètre du champ de mode**

**Optical fibres –**

**Part 1-45:  
Measurement methods and test procedures –  
Mode field diameter**

© IEC 2001 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission  
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland  
e-mail: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch) IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

U

*Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue*

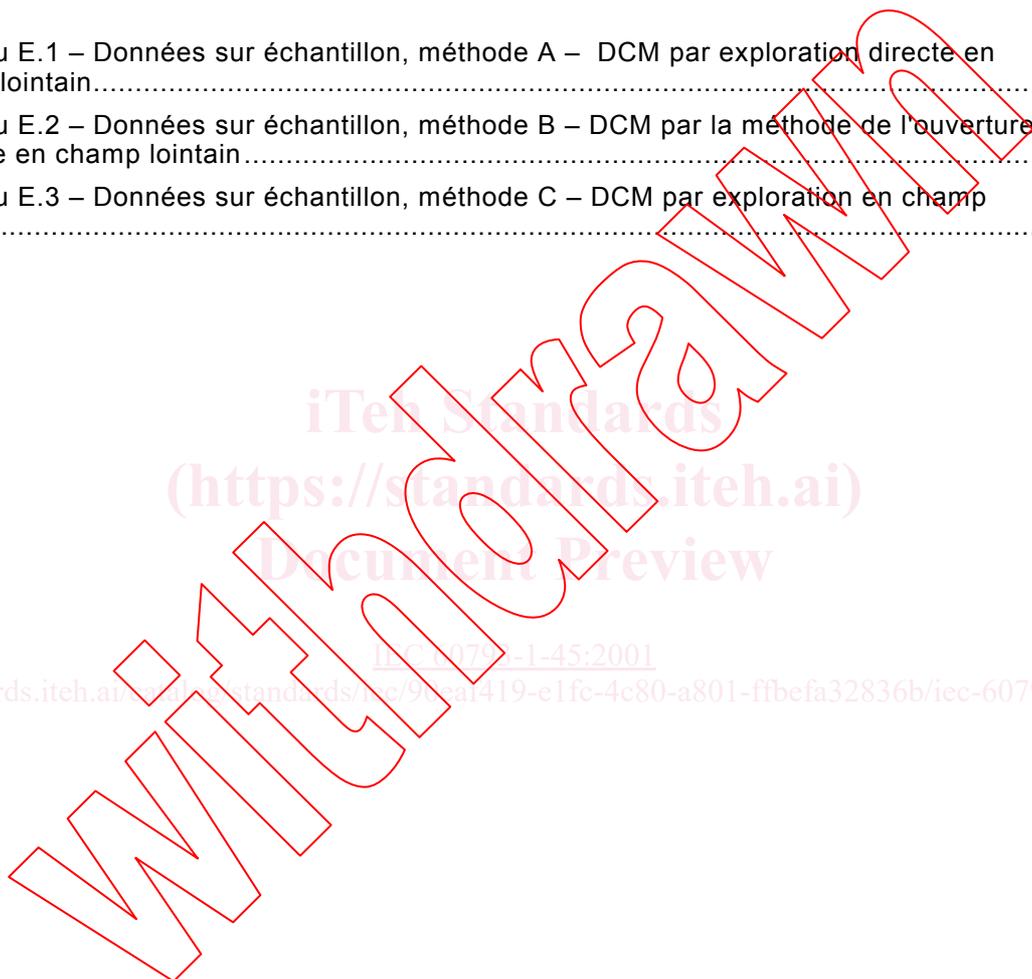
## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS .....	6
INTRODUCTION .....	10
1 Domaine d'application .....	12
2 Références normatives .....	14
3 Méthode d'essai de référence .....	14
4 Appareillage .....	14
4.1 Source lumineuse .....	14
4.2 Système optique d'entrée .....	14
4.3 Dispositif de positionnement d'entrée .....	16
4.4 Extracteur de modes de gaine .....	16
4.5 Filtre des modes d'ordre supérieur .....	16
4.6 Dispositif de positionnement de sortie .....	16
4.7 Dispositif optique de sortie .....	16
4.8 Détecteur .....	16
4.9 Calculateur .....	16
5 Echantillonnage et échantillons à l'essai .....	16
5.1 Longueur de l'échantillon à l'essai .....	16
5.2 Surface d'extrémité de l'échantillon à l'essai .....	18
6 Procédure .....	18
7 Calculs .....	18
7.1 Méthode A – Exploration directe du champ lointain .....	18
7.2 Méthode B – Ouverture variable en champ lointain .....	20
7.3 Méthode C – Exploration en champ proche .....	22
8 Résultats .....	22
8.1 Informations à fournir pour chaque mesure .....	22
8.2 Informations disponibles sur demande .....	22
9 Informations à mentionner dans la spécification .....	24
Annexe A (normative) Prescriptions spécifiques à la méthode A – Diamètre du champ de mode par la technique de l'exploration directe en champ lointain .....	26
Annexe B (normative) Prescriptions spécifiques à la méthode B – Diamètre du champ de mode par la technique de l'ouverture variable en champ lointain .....	32
Annexe C (normative) Prescriptions spécifiques à la méthode C – Diamètre du champ de mode par la technique de l'exploration en champ proche .....	38
Annexe D (normative) Prescriptions spécifiques à la méthode D – Diamètre du champ de mode par réflectomètre optique dans le domaine temporel (RODT) .....	46
Annexe E (informative) Ensemble de données sur échantillon et valeurs calculées .....	56

## CONTENTS

FOREWORD.....	7
INTRODUCTION.....	11
1 Scope .....	13
2 Normative references .....	15
3 Reference test method .....	15
4 Apparatus .....	15
4.1 Light source.....	15
4.2 Input optics.....	15
4.3 Input positioner.....	17
4.4 Cladding mode stripper.....	17
4.5 High-order mode filter.....	17
4.6 Output positioner .....	17
4.7 Output optics .....	17
4.8 Detector .....	17
4.9 Computer .....	17
5 Sampling and specimens.....	17
5.1 Specimen length.....	17
5.2 Specimen end face .....	19
6 Procedure .....	19
7 Calculations .....	19
7.1 Method A – Direct far-field scan.....	19
7.2 Method B – Variable aperture in the far field.....	21
7.3 Method C – Near-field scan .....	23
8 Results .....	23
8.1 Information to be provided with each measurement.....	23
8.2 Information available upon request .....	23
9 Specification information .....	25
Annex A (normative) Requirements specific to method A – Mode field diameter by direct far-field scan .....	27
Annex B (normative) Requirements specific to method B – Mode field diameter by variable aperture in the far field .....	33
Annex C (normative) Requirements specific to method C – Mode field diameter by near-field scan .....	39
Annex D (normative) Requirements specific to method D – Mode field diameter by optical time domain reflectometer (OTDR).....	47
Annex E (informative) Sample data sets and calculated values .....	57

Figure 1 – Relations de transformées entre les résultats de mesure .....	12
Figure A.1 – Montage de mesure en champ lointain.....	26
Figure B.1 – Montage de mesure par ouverture variable en champ lointain .....	32
Figure C.1 – Montage de mesure en champ proche .....	40
Figure D.1 – Disposition de commutation optique .....	48
Figure D.2 – Vue de la fibre de référence A .....	50
Figure D.3 – Vue de la fibre de référence B .....	50
Figure D.4 – Exemple de validation: comparaison de méthodes .....	52
Tableau E.1 – Données sur échantillon, méthode A – DCM par exploration directe en champ lointain.....	56
Tableau E.2 – Données sur échantillon, méthode B – DCM par la méthode de l'ouverture variable en champ lointain.....	58
Tableau E.3 – Données sur échantillon, méthode C – DCM par exploration en champ proche .....	58



iTech Standards  
(<https://standards.iteh.ai>)  
Document Preview

[IEC 60793-1-45:2001](https://standards.iteh.ai/standards/iec/98/c419-e1fc-4c80-a801-ffbefa32836b/iec-60793-1-45-2001)

<https://standards.iteh.ai/standards/iec/98/c419-e1fc-4c80-a801-ffbefa32836b/iec-60793-1-45-2001>

Figure 1 – Transform relationships between measurement results .....	13
Figure A.1 – Far-field measurement set.....	27
Figure B.1 – Variable aperture by far-field measurement set.....	33
Figure C.1 – Near-field measurement set-ups.....	41
Figure D.1 – Optical switch arrangement .....	49
Figure D.2 – View from reference fibre A.....	51
Figure D.3 – View from reference fibre B .....	51
Figure D.4 – Validation example – Comparison of methods.....	53
Table E.1 – Sample data, method A – MFD by direct far-field scan .....	57
Table E.2 – Sample data set, method B – MFD by variable aperture in the far field .....	59
Table E.3 – Sample data set, method C – MFD by near-field scan .....	59

iTech Standards  
(<https://standards.iteh.ai>)  
Document Preview

[IEC 60793-1-45:2001](https://standards.iteh.ai/standards/iec/98/c419-e1fc-4c80-a801-ffbefa32836b/iec-60793-1-45-2001)

<https://standards.iteh.ai/standards/iec/98/c419-e1fc-4c80-a801-ffbefa32836b/iec-60793-1-45-2001>

# COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

## FIBRES OPTIQUES –

### Partie 1-45: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Diamètre du champ de mode

#### AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes Internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60793-1-45 a été établie par le sous-comité 86A: Fibres et câbles, du comité d'études 86 de la CEI: Fibres optiques.

La présente norme, ainsi que les autres normes de la série CEI 60793-1-4X, annulent et remplacent la deuxième édition de la CEI 60793-1-4, dont elles constituent une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
86A/674/FDIS	86A/698/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les annexes A, B, C et D font partie intégrante de cette norme.

L'annexe E est donnée uniquement à titre d'information.

La CEI 60793-1-1 et la CEI 60793-1-2 couvrent les spécifications génériques.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

## OPTICAL FIBRES –

**Part 1-45: Measurement methods and test procedures –  
Mode field diameter**

## FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60793-1-45 has been prepared by subcommittee 86A: Fibres and cables, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

This standard, together with the other standards in the IEC 60793-1-4X series, replaces the second edition of IEC 60793-1-4, of which it constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
86A/674/FDIS	86A/698/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annexes A, B, C and D form an integral part of this standard.

Annex E is for information only.

IEC 60793-1-1 and IEC 60793-1-2 cover generic specifications.

La CEI 60793-1-4X comprend les parties suivantes présentées sous le titre général: Fibres optiques:

- Partie 1-40: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Affaiblissement
- Partie 1-41: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Largeur de bande
- Partie 1-42: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Dispersion chromatique
- Partie 1-43: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Ouverture numérique
- Partie 1-44: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Longueur d'onde de coupure
- Partie 1-45: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Diamètre du champ de mode
- Partie 1-46: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Contrôle des variations du facteur de transmission optique
- Partie 1-47: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Pertes dues aux macrocourbures
- Partie 1-48: Méthodes de mesure et procédures d'essai – A l'étude
- Partie 1-49: Méthodes de mesure et procédures d'essai – A l'étude

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2003. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Le contenu du corrigendum de juillet 2002 a été pris en considération dans cet exemplaire.

IEC 60793-1-4X consists of the following parts, under the general title: Optical fibres:

- Part 1-40: Measurement methods and test procedures – Attenuation
- Part 1-41: Measurement methods and test procedures – Bandwidth
- Part 1-42: Measurement methods and test procedures – Chromatic dispersion
- Part 1-43: Measurement methods and test procedures – Numerical aperture
- Part 1-44: Measurement methods and test procedures – Cut-off wavelength
- Part 1-45: Measurement methods and test procedures – Mode field diameter
- Part 1-46: Measurement methods and test procedures – Monitoring of changes in optical transmittance
- Part 1-47: Measurement methods and test procedures – Macrobending loss
- Part 1-48: Measurement methods and test procedures – Under consideration
- Part 1-49: Measurement methods and test procedures – Under consideration

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2003. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

The contents of the corrigendum of July 2002 have been included in this copy.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/98/98a1419-e1fc-4c80-a801-ffbefa32836b/iec-60793-1-45-2001>

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/98/98a1419-e1fc-4c80-a801-ffbefa32836b/iec-60793-1-45-2001>

## INTRODUCTION

Les publications de la série CEI 60793-1 concernent les informations essentielles sur les méthodes de mesures et les procédures d'essai s'appliquant aux fibres optiques.

Cette même série traite des différents domaines regroupés de la façon suivante:

- parties 1-10 à 1-19: Généralités
- parties 1-20 à 1-29: Méthodes de mesure et procédures d'essai des dimensions
- parties 1-30 à 1-39: Méthodes de mesure et procédures d'essai des caractéristiques mécaniques
- parties 1-40 à 1-49: Méthodes de mesure et procédures d'essai des caractéristiques optiques et de transmission
- parties 1-50 à 1-59: Méthodes de mesure et procédures d'essai des caractéristiques d'environnement.

Withholding

iTech Standards  
(<https://standards.iteh.ai>)  
Document Preview

[IEC 60793-1-45:2001](https://standards.iteh.ai/standards/iec/98/c419-e1fc-4c80-a801-ffbefa32836b/iec-60793-1-45-2001)

<https://standards.iteh.ai/standards/iec/98/c419-e1fc-4c80-a801-ffbefa32836b/iec-60793-1-45-2001>

## INTRODUCTION

Publications in the IEC 60793-1 series concern measurement methods and test procedures as they apply to optical fibres.

Within the same series several different areas are grouped, as follows:

- parts 1-10 to 1-19: General
- parts 1-20 to 1-29: Measurement methods and test procedures for dimensions
- parts 1-30 to 1-39: Measurement methods and test procedures for mechanical characteristics
- parts 1-40 to 1-49: Measurement methods and test procedures for transmission and optical characteristics
- parts 1-50 to 1-59: Measurement methods and test procedures for environmental characteristics.

iTeh Standards  
(<https://standards.iteh.ai>)  
Document Preview

[IEC 60793-1-45:2001](https://standards.iteh.ai/standards/iec/98/c98a1419-e1fc-4c80-a801-ffbefa32836b/iec-60793-1-45-2001)

<https://standards.iteh.ai/standards/iec/98/c98a1419-e1fc-4c80-a801-ffbefa32836b/iec-60793-1-45-2001>

## FIBRES OPTIQUES –

### Partie 1-45: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Diamètre du champ de mode

#### 1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60793 établit des prescriptions uniformes pour mesurer le diamètre de champ de mode (DCM) contribuant ainsi au contrôle des fibres et câbles dans des relations commerciales.

Le DCM représente une mesure de l'étendue transversale de l'intensité du champ électromagnétique du mode dans la section droite d'une fibre, et il est défini à partir de la distribution de l'intensité du champ lointain comme un rapport d'intégrales, connu comme étant la définition de Petermann II. Voir équation (1).

Les définitions du DCM sont strictement liées aux configurations de mesure. L'équivalence mathématique de ces définitions résulte des relations de transformées entre les résultats de mesure obtenus par différents outils résumés à la figure 1 ci-dessous:

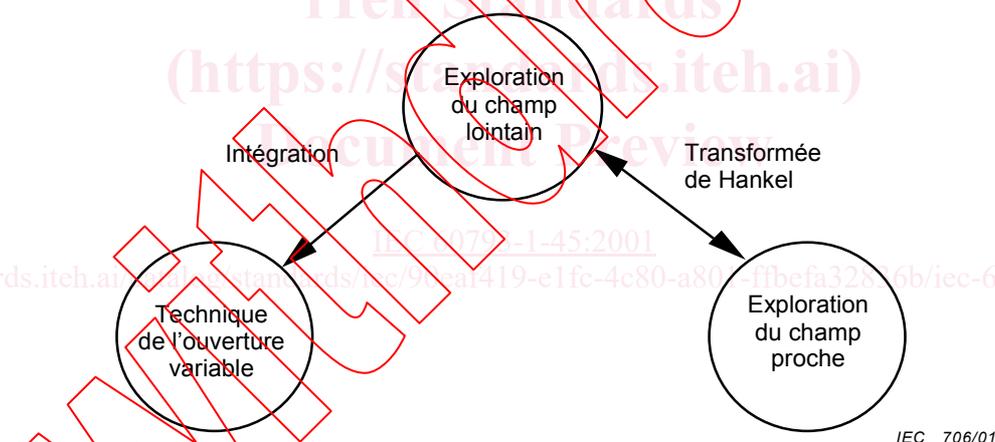


Figure 1 – Relations de transformées entre les résultats de mesure

Quatre méthodes de mesure du DCM sont décrites ci-après:

- méthode A: exploration directe en champ lointain;
- méthode B: ouverture variable en champ lointain;
- méthode C: exploration en champ proche;
- méthode D: rétrodiffusion bidirectionnelle utilisant un réflectomètre optique fonctionnant dans le domaine temporel (RODT).

Ces quatre méthodes s'appliquent à toutes les catégories de fibres unimodales de type B de la CEI 60793-2 et opérant au voisinage de 1 310 nm ou de 1 550 nm. La méthode D n'est pas recommandée pour la mesure des fibres de type ou de modèle inconnus.

L'information commune aux quatre méthodes est contenue dans les articles 1 à 8, et l'information concernant individuellement chaque méthode se trouve respectivement aux annexes A, B, C et D.